4. 32 位模式, 读 E2PROM

- 设置 EEARH/L 为目标地址, 地址为 4 字节对齐
- 设置 EEPM[3:1] = 010, 开启 32 位接□模式
- 设置 EERE = 1. 启动 E2PROM 读操作
- 等待 2 个系统时钟周期 (执行两个 NOP 指令)

E2PCTL 访问模拟 E2PROM 空间,支持连续编程模式,连续访问模式对于需要一次更新一个数据块的应用非常高效,也有利于提高 FLASH 的使用寿命。连续编程模式仅支持 32 位宽度的数据编程操作。

连续访问模式通过 ECCR 寄存器的 SWM 位使能。SWM 使能后,接下来通过 E2PCTL 写模拟 E2PROM 空间的操作都在连续编程模式。在连续编程模式下,E2PCTL 控制器会根据目标地址内的数据情况自动处理换页。但在连续编程模式过程中如果发生换页,控制器在连续编程过程中,不会自动将 CPO/1 区域的数据交换,也不会更新页面信息。

当连续编程到最后一次操作前,通过清零 SWM 位关闭连续编程模式,然后在非 SWM 模式下启动最后一次编程操作,编程结束后,E2PCTL 会自动将 CP0/1 区域的数据复制到交换页,并更新交换页的信息,使之成为当前有效页,从而完成整个连续编程操作。

5. 连续编程模式操作流程:

- 1. 通过 ECCR 配置数据 FLASH 的大小, 并使能 SWM 位
- 2. 使用 32 位模式编程模拟 E2PROM 区域
- 3. 如果不是最后一次操作, 回到步骤 2 继续编程下一个数据
- 4. 如果达到最后一次编程,首先通过 SWM 禁止连续编程模式,然后使用步骤 2 的操作流程完成最后一次编程

E2PCTL 高效 FLASH 数据管理

E2PCTL 控制器除了实现连续编程模式,也可以通过 **ECCR** 寄存器的 **CPO/1** 位对页交换过程数据交换复制进行独立控制。**ECCR** 寄存器的 **CPO/1** 分别用于控制页交换过程中对于当前页面中 **CPO/1** 区域数据的交换操作。清零 **CPO/1** 位,在页交换过程中将不会交换当前页中对应区域的数据。本节提供的一种高效管理方法,将会利用这一特性。

在 FLASH 数据更新过程中,最为耗时的操作发生在交换页擦除过程。因此我们可以寻址一种最大限度减小页擦除次数的数据管理方法,既能提高编程效率,也能减少寿命损耗。

这里我们提供一种参考算法,适用于基于数据块数据管理应用:

- 1. 假定用户数据只是一个完整的数据块,数据块大小4字节的整数倍;
- 2. 每次数据更新将会更新一个完整的数据块
- 3. 数据块信息除了存放用户数据, 还需要存放一个块管理信息

以上三个条件下,我们可以充分利用 **E2PCTL** 的连续编程模式和自动页交换机制,实现一个高效率的 **FLASH** 数据管理方法。

由于是每次更新的数据为一个相同大小的数据块,并且每块数据结构中保存有指向下一块数据的地址信息,因此我们可以每次更新数据时按地址顺序编程 FLASH,无需做 CP0/1 的数据复制。同时由于每次都是更新数据到一个已擦除的区域,也不会发生页擦除。

当数据写完最后一块,其结构信息指向的下一块数据区回到页的起始地址。此后再发生数据写操作,E2PCTL将会启动一次页擦除过程,并更新当前活动页面。